## 深度神经网络和高光谱显微图像的二维材料纳米片识别

彭仁苗<sup>1,2</sup>,徐鹏鹏<sup>2</sup>,赵一默<sup>2</sup>,包立君<sup>1</sup>,李 成<sup>2\*</sup>

厦门大学电子科学与技术学院,福建 厦门 361005
 厦门大学物理科学与技术学院,福建 厦门 361005

摘 要 近年来,二维材料由于其独特的性质而受到了广泛关注。在制备二维层状晶体的各种方法中,机械 剥离法获得的薄层二维材料晶体质量高,适用于基础研究及性能演示。然而用机械剥离法从衬底上获得的 材料具有一定的随机性,可能包含了少许相对较厚的部分。实现对这些二维薄层材料有效、快速且智能化的 表征有利于促进二维材料性能的进一步研究。提出了一种基于深度学习的表征方法,通过搭建的编解码结 构的卷积神经网络语义分割算法,可以根据光学显微镜图像进行分割和快速识别二维材料纳米片。卷积神 经网络作为深度学习在图像处理领域中的典型算法,能够对光学显微镜图像中的复杂信息进行特征提取。 首先采用机械剥离制备 MoS<sub>2</sub> 纳米片样本,通过光学显微镜采集高光谱图像并对样本进行标记,根据样本的 厚度范围标记出不同的区域,对标记后的图像进一步处理,包括图像的颜色校准和剪切操作,得到用于网络 训练和测试的数据集。针对光学图像中二维纳米薄片存在的低对比度、碎裂等特点,编码时加入残差结构和 金字塔池化模型,有助于特征信息的提取;解码时融合编码路径中提取的浅层特征信息,以提高网络分割精 度。实验中采用带权重的交叉熵损失函数解决类别数量不平衡问题和采用数据增强扩大数据集。对训练后 的网络测试结果表明,模型像素精度为97.38%,平均像素精度为90.38%,均交并比为75.86%。之后通过 迁移学习成功地对剥离的单层和双层石墨烯纳米片样本进行了识别,均交并比达到了81.63%,表明该方法 具有普适性。通过 MoS<sub>2</sub> 和石墨烯纳米片的识别演示,实现了深度学习在二维材料的光学显微镜图像中的成 功应用。该方法有望在更多的二维材料上得到扩展并突破自动动态处理光学显微镜图像的问题,同时为其 他纳米材料的高光谱图像处理提供参考。

关键词 二维材料; 高光谱显微图像; 卷积神经网络; 金字塔模型; 特征融合 中图分类号: TP183 文献标识码: A DOI: 10.3964/j. issn. 1000-0593(2022)06-1965-09

### 引 言

Novoselov 等<sup>[1]</sup>于 2004 年通过对石墨烯的机械剥离成功 获取了单层石墨烯;随后的十几年间,人们发现了越来越多 的二维材料,例如过渡金属二硫族化合物(transition metal dichalcogenides, TMDs)<sup>[2]</sup>、黑磷(black phosphorus, BP)<sup>[3]</sup>、 六方氮化硼(hexagonal boron nitride, h-BN)<sup>[4]</sup>等,这些材料 在原子层厚度情况下具有独特的光学和电学性质,在多个领 域具有广泛的应用前景。时至今日,机械剥离依然是获得高 质量单层和少层二维材料晶体的最常用的方法之一。该技术 不仅能产生单层和少层纳米片,还能产生大量的较厚的薄 片。通过光学显微镜获取光学图像,然后直接利用光学图像 识别纳米片厚度的过程很大程度上依赖于研究者的经验,既 困难又耗时。原子力显微镜(AFM)通常用于测量二维材料 纳米片的厚度,但它很耗时,不适合大面积快速测量<sup>[5]</sup>,因 此需要找到更加快速有效的方法识别二维材料纳米薄片。为 了解决这一问题,提出了基于光学对比度的识别方法<sup>[5]</sup>,通 过衬底和不同层数的二维材料纳米片之间的光学对比度差异 进行区分,但是该方法通常会受到衬底(如二氧化硅)厚度和 光照强度等的影响。

光学显微镜在纳米材料的科学研究中发挥着不可或缺的 作用,因为它提供了重要的物理和化学性质的丰富信息。近 年来,深度学习得到了快速的发展,被广泛运用到了图像识 别、材料缺陷检测和医学图像病变分割等各个方面,尤其以 卷积神经网络(convolutional neural networks, CNNs)<sup>[6-7]</sup>为

收稿日期: 2021-05-23,修订日期: 2021-08-13

基金项目:国家自然科学基金项目(62074134)资助

作者简介:彭仁苗,1996年生,厦门大学电子科学与技术学院硕士研究生

<sup>\*</sup> 通讯作者 e-mail: lich@xmu. edu. cn

代表的算法在图像领域取得了良好的结果。卷积神经网络不 仅避免了传统算法特征提取的复杂过程,而且在高级抽象特 征提取方面拥有更加突出的能力,特别是对细粒度图像识别 具有极大的优势和潜力。因此,可以利用卷积神经网络对二 维纳米材料的光学显微图像进行特征提取。以二维材料 MoS<sub>2</sub>的光学图像识别为例,基于卷积神经网络算法演示了 一种简单,快速且可靠的二维纳米片材料厚度识别方法,并 通过迁移学习成功应用到石墨烯纳米材料的识别,表明基于 人工智能的材料表征方法是一个强大的工具,为材料科学方 面的基础研究提供了新的途径,有望促进纳米材料科学技术 的发展。

### 1 实验部分

### 1.1 光学显微镜图像采集

为了使采集的光学图像具有广泛代表性,机械剥离制备的 MoS<sub>2</sub> 纳米片转移到不同衬底(90 或 300 nm SiO<sub>2</sub>/Si)上,

同时在采集图像的过程中使用不同的光照强度。利用 CCD 摄像机在 100 倍物镜下采集了 196 张 1 024×768 像素大小 的 MoS<sub>2</sub> 薄膜光学图像,每张图像包含有不同厚度的薄片, 并利用原子力显微镜(AFM)测量了样品的形貌和厚度。图 1 中,(a)和(d)为 MoS<sub>2</sub> 纳米片光学显微图像,(b)和(e)为对 应的 AFM 测量图,(c)和(f)表示测得的 MoS<sub>2</sub> 纳米片厚度, 其值分别为 2.3 和 4.8 nm。2.3 和 4.8 nm 厚的 MoS<sub>2</sub> 膜,对 应的层数分别为 3 层和 7 层。

#### 1.2 图像样本集制作

由于采用有监督的学习方法,需要预先对样本进行标 注,所用的标注工具是 MATLAB 中的 Image Labeler。通常 二维材料的性能研究多集中在少于 10 层的薄层,因此将图 像中剥离下来的 MoS<sub>2</sub> 按层数标记为三类,即 1—5 层(1—5 L),6—10 层(6—10 L),和大于 10 层(>10 L)。总共被标记 的光学图像数量为 196 张,标注后的部分代表性图像如图 2 所示,上排为 MoS<sub>2</sub> 光学显微图像,下排为对应的标签图。



图 1 MoS<sub>2</sub> 样品表征 (a),(d): MoS<sub>2</sub> 光学显微图像;(b),(e): 对应的 AFM 测量图;(c),(f): 测得的厚度值 Fig. 1 Characterization of MoS<sub>2</sub> sample

(a), (d): MoS<sub>2</sub> optical images; (b), (e): AFM images; (c), (f): Thicknesses obtained by AFM analysis

采集图像过程中,由于使用了不同的衬底和不同的光照 强度,因此首先必须对每一幅光学原图进行颜色校准。颜色 校准的步骤为:首先将 RGB 图像转化为 Lab 图像(*L* 表示图 像亮度通道,*a*和*b*分别表示图像两个颜色通道),然后进行 如式(1)一式(3)处理

$$L' = 35 \frac{L}{L_*} \tag{1}$$

$$a' = a - a_c \tag{2}$$

$$b' = b - b_{\rm s} \tag{3}$$

其中,  $L_s$ ,  $a_s$ 和  $b_s$ 分别代表图像中衬底的相应值, L', a'和 b'分别代表图像处理之后的值。由于衬底在图像中所占的像 素数量超过 50%,因此取图像像素点的中位数作为相应的  $L_s$ ,  $a_s$ 和  $b_s$ 的值,之后将 Lab 图像转为 RGB 图。选取其中的 80%作为训练数据集,剩余的 20%作为测试数据集。校准后 的图像和相应的标记图经过同样的裁剪形成 192×192 大小 的图像,训练集 675 张,测试集 239 张。图 3 为经处理后的 部分光学显微图像和对应的标签图。



图 2 按不同厚度范围标注的 MoS<sub>2</sub> 纳米片部分标签图 Fig. 2 Partial labels of MoS<sub>2</sub> nanosheets marked by different thickness ranges



Fig. 3 Processed optical images and corresponding label images

### 1.3 整体网络设计

Long 等<sup>[8]</sup>于 2014 年首次提出了全卷积神经网络 FCN, 提高了分割效率。2015 年,U-Net<sup>[9]</sup>和 SegNet<sup>[10]</sup>的诞生,标 志着编码和解码结构成为语义分割网络的主流,之后被广泛 应用到了生物医学图像的分析中<sup>[11-12]</sup>,它们可以在较少的数 据集上得到良好的分割效果。

设计的对称式编解码网络结构如图 4 所示,将其记为 2D-Net。输入为 192×192×3 的可见光谱图像,网络结构由 编码部分和对称的解码部分组成。网络中使用了跳跃连接来 融合不同层次的特征。利用 1×1 的卷积层对特征图的通道 尺度进行压缩,输出大小为 192×192×4 的分割图像,通过 softmax 分类器按像素进行分类。

### 1.3.1 编码结构

编码部分由 5 个残差卷积块构成主干网络,将其分别记 为 B1, B2, B3, B4 和 B5, 残差卷积<sup>[13]</sup>有助于细节特征的提 取。图 5 为网络中使用的残差卷积块,由两部分构成,一是 由 1×1 的卷积层完成输入到输出的映射,另一个是由卷积 层、激活层(ReLU)和批量标准化层(BN)组成的残差部分, 最后将两部分的特征进行求和。前 4 次下采样为最大池化 (Max pool),最后一次下采样为金字塔池化<sup>[14]</sup>(Pyramid pool)。



图 6 为网络中使用的金字塔池化结构,4 个窗口为12×12, 6×6,4×4 和 2×2 的平均池化层对特征图进行下采样,利 用1×1 的卷积层分别进行通道维度压缩,变为原来的1/4, 之后通过上采样恢复到原输入特征图的尺寸大小。将输入特 征图和这4 个不同尺度上的特征图在通道维度上进行级联, 形成一个在尺寸上同输入特征图相同但通道维度上为其2 倍 的特征图。B1 到 B5 输出特征图依次记为[F1,F2,F3,F4, F5]。F2 到 F5 特征图的大小分别为原始输入图像的1/2, 1/4,1/8,1/16。



图 5 残差卷积块结构

Fig. 5 Structure of residual convolution network



Fig. 6 Structure of pyramid pooling model

### 1.3.2 解码结构

解码部分由跳跃连接、上采样层和残差卷积块构成,通 过横向连接依次融合 F4, F3, F2 和 F1 的特征信息。解码部 分的残差卷积块与编码中的相同。上采样层用于恢复特征图 的尺寸大小。通常浅层网络提取的特征主要包含了颜色信息 和轮廓信息,这些信息对于图像的识别效果起着重要的作 用,因此在解码时二次使用了编码时提取的浅层语义特征信 息。将解码时上采样后的特征图与编码中的浅层特征图在通 道维度上进行级联组合,如图7所示。编解码过程中各阶段 参数如表1所示。





### 表1 编解码阶段网络参数



and decoding stages

	编码过程		解码过程
B1	$Conv(3 \times 3, 64) \times 2$	[F1]	$Conv(3 \times 3, 64) \times 2$
B2	$Conv(3 \times 3, 128) \times 2$	[F2, 1/2]	$Conv(3 \times 3, 128) \times 2$
B3	$Conv(3 \times 3, 256) \times 3$	[F3, 1/4]	$Conv(3 \times 3, 256) \times 3$
B4	$\operatorname{Conv}(3 \times 3, 512) \times 3$	[F4, 1/8]	$Conv(3 \times 3, 512) \times 3$
B5	$\operatorname{Conv}(3 \times 3, 512) \times 3$	[F5, 1/16]	$\operatorname{Conv}(3\times3,512)\times3$

1.3.3 带权重的损失函数

由于采集的数据集中类别数量不平衡,其中超过 70%的 像素点为背景类别,所以需要利用加权的交叉熵损失函数以 提高数量少的类别的分割精度。带权重的交叉熵损失函数表 达式如式(4)

$$L_{w} = \sum_{i=0}^{N} \sum_{k=0}^{K} w_{k} y_{ik} log(x_{i})$$
(4)

式(4)中, $x_i$ 为输入像素点i经过 softmax 函数后得到的输出 值, $y_k$ 为像素点i处的标签 $y_i$ 经过独热码编码后在第k个类 别处的标签值。经过独热码编码后只有在真实标签位置处为 1,其余位置处为 0。K为标签种类数,N为像素点总数, $w_k$ 表示训练数据中第k类的权重,其值为第k类样本在训练数 据集中的比率的倒数,即意味着样本数量少的类别会获得更 大的权重。

### 2 结果与讨论

#### 2.1 网络评价指标

采用如下三种标准对搭建的网络进行评估:像素精度 (pixel accuracy, PA)、平均像素精度(mean pixel accuracy, MPA)、均交并比(mean intersection over union, MIoU)<sup>[15]</sup>:

PA 表示分类正确的像素数量与像素总数之间的比率

$$PA = \frac{\sum_{i} n_{ii}}{\sum_{i} \sum_{j} n_{ij}}$$
(5)

MPA 表示对所有类别的像素精度求平均值

$$MPA = \frac{1}{n_c} \sum_{i} \frac{n_{ii}}{\sum_{i} n_{ij}}$$
(6)

MIoU 表示对所有类别的交并比求平均值

$$\text{MIoU} = \frac{1}{n_c} \sum_{i} \frac{n_{ii}}{\sum_{j} n_{ij} + \sum_{j} n_{ji} - n_{ii}}$$
(7)

式(5)—式(7)中, $n_{ij}$ 表示实际为i类但是被预测为j类的像素数量, $n_i$ 表示类别总数。

#### 2.2 网络训练及结果分析

深度学习的网络中通常含有大量的参数,训练的样本越 多,得到的网络模型鲁棒性越好。为此,对前面裁剪后得到 的小尺寸训练集图像和标签图同时逆时针旋转(90°,180°和 270°)和翻折(水平、竖直)进行数据增强。

为了测试 2D-Net 网络结构的分割性能,设置了四组对 比实验,将 2D-Net 网络同 FCN8、SegNet、U-Net 等分割网 络进行了比较。训练时迭代周期为 50 个,前 25 个周期学习 率为 0.001,后 25 个周期学习率为 0.000 1。优化方法采用 SGD,批大小为 5,初始化方式为随机初始化。采用 64 位 window 10 操作系统,CPU 型号为:Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @3.60 GHz,64.0 GB RAM;GPU 型号为: NVIDIA Quadro RTX 4000,8 GB GDDR6。网络的搭建、训 练和测试都基于 keras 框架,详细配置情况如下:Anaconda3 +tensorflow-gpu2.2.0+Cuda10.1+Cudnn7.6

图 8 为设计的 2D-Net 网络在 50 个训练周期过程中的损 失曲线和准确率曲线图,从图中可以看出,经过训练后的网 络基本收敛。

对四种网络单独训练结束后进行测试,其结果如表 2 所示。可以看出,2D-Net 网络同其他网络相比,在各项评价指







表 2 四种网络结构的测试结果

### Table 2 Test results of four network structures

	РА	MPA	MIoU
FCN8	94.48%	87.11%	65.63%
SegNet	95.28%	88.51%	72.34%
U-Net	95.66%	88.91%	73.29%
2D-Net	97.38%	90.38%	75.86%

图 9 为 2D-Net 网络的测试结果的混淆矩阵。在混淆矩阵,横轴代表每个像素的真实类别,纵轴代表预测类别, 对角线代表预测正确的像素比率,非对角线代表预测错误的 像素比率。



图 10 展示了四种网络结构的部分预测结果。从左到右, 每一列依次为输入图像、标签图像、FCN8 预测图像、Seg-Net 预测图像、U-Net 预测图像和本工作设计的 2D-Net 预测 图像。和标签图比较后发现,对于大块剥离的材料薄膜或者 对比度较明显时,四种网络均可以提取到对比度、颜色及分 布情况等特征信息,预测较为准确。其中 FCN8 分割的轮廓 线条较其他网络显得稍粗糙。分类错误的情况主要发生在薄 膜层数相近的一些低对比度区域,薄膜尺度小、破碎的部分 以及文本标记处或其他残留物等区域。

对于低对比度区域,FCN8 网络的分割效果最差,同为 编解码结构的 SegNet 和 U-Net 的分割效果有所提升,相比 之下 2D-Net 网络的识别效果最好。对于薄片破碎的部分, FCN8 和 SegNet 未能分割出破碎轮廓线,U-Net 和 2D-Net 有所改进,但仍有区域粘连,对比之下可以观察到 2D-Net 分割出的地方多于 U-Net。在实际标注过程中,文本标记或 其他残留物这些非薄膜材料和衬底一起被标记为背景类,但 由于其数量较少且又同衬底之间有明显的颜色差异,用于对 比的其他三种网络均未能很好地分辨出来,而 2D-Net 网络 对于这些部分的分割效果最佳。由此可以看出,2D-Net 具有 更好的抗干扰能力和较高的准确性。





为了观察网络如何从图像中提取相关特征,在将 MoS<sub>2</sub> 光学图像作为输入的情况下选取了编码结构中各个残差卷积 块阶段的特征图进行可视化观察,以 F2 和 F5 的部分特征图 可视化结果进行说明,如图 11 所示。图 11(a)给出三组 MoS<sub>2</sub>纳米片输入图像和 F2 特征图。由于 F2 是较浅层的特 征图,所以可以方便观察网络提取的相关特征。从图中可以 看出网络除了能对颜色特征进行提取外,还能检测到更多的 边界特征,对 MoS<sub>2</sub> 薄片的轮廓、边缘及线条进行了特征提 取。随着深度的增加,由于网络中的池化层作用,每个特征 图变得更小,每个卷积核的接受场(当前层中每个神经元可 以响应的区域)变得相对较大,且 ReLU 激活函数对特征进 行了非线性提取,这导致了对全局图形特征的更高层次的抽 象表示,如图 11(b)F5 特征图所示。

为了检验 2D-Net 网络对其他二维材料的普适性,通过 迁移学习的方式将采用 MoS<sub>2</sub> 纳米片训练的参数模型运用到 石墨烯纳米片识别。提供了剥离法制备的石墨烯光学图片 44 张;首先对图片进行标注,这里为了更加细致地区分层数,标注了单层和双层石墨烯,然后选 30 张作为训练集,14 张 作为测试集。之后进行同样的预处理和数据增强操作,形成 900 张训练集图片和 180 张测试集图片。迭代周期为 100,前 50 个周期学习率为 0.001,后 50 个周期学习率为 0.000 1。

图 12 为利用迁移学习方式得到的石墨烯图片的部分预测结果和混淆矩阵,从光学图像中可以看出单层和双层石墨

烯同衬底颜色相差不大,但是网络也能对其进行有效识别, 在测试数据集上平均像素精度为 91.37%,平均交并比为 81.63%。通过对 MoS<sub>2</sub>和石墨烯纳米片层数识别的演示,表 明了深度学习技术结合光学显微镜可实现对二维材料薄片厚 度的有效表征,具有较高的精准度且不受光学设置变化的影 响,能够满足不同的用户需求,可以进一步促进其相关性能 的研究。



Fig. 11 Output results of feature map visualization

(a):  $MoS_2$  optical images and F2 feature maps; (b):  $MoS_2$  optical images and F5 feature maps



(a):预测结果;(b):测试的混淆矩阵

Fig. 12 Transfer learning for exfoliated graphene

(a): Predicted results; (b): Confusion matrix of testing

### 3 结 论

利用卷积神经网络,设计了一种编解码结构的深度神经 网络实现对二维材料光学显微图像的特征提取与分割。实验 结果表明,该网络模型能够通过光学显微图像有效识别二维 材料薄片,具有较好的抗干扰能力和较高的准确率。首先对 于剥离的 MoS<sub>2</sub> 薄片的识别,模型像素精度为 97.38%,平均 像素精度为 90.38%,均交并比为 75.86%。其次,通过迁移 学习的模型能够很好地区分出单层和双层石墨烯纳米片,均 交并比达到了 81.63%,说明了该方法具有良好的可扩展性。 在后续的工作中将加入其他类型的二维材料和不同方式制备 的薄膜样本以及制作更加丰富的厚度类别数据集,使其广泛 地适用于二维材料领域的研究,同时利用深度学习的速度优 势有望实现对二维材料薄片的光学原位图像数据实时处理, 将为研究二维材料的人员节省大量时间。本工作演示了深度 学习在纳米材料的光学显微镜图像处理中拥有的广阔应用 前景。

### References

- [1] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, et al. Science, 2004, 306(5296): 666.
- [2] Wang Q H, Kalantar-Zadeh K, Kis A, et al. Nature Nanotechnology, 2012, 7(11): 699.
- [3] Buscema M, Groenendijk D J, Blanter S I, et al. Nano Letters, 2014, 14(6): 3347.
- [4] Zhang K, Feng Y, Wang F, et al. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5(46): 11992.
- [5] Li H, Wu J, Huang X, et al. ACS Nano, 2013, 7(11): 10344.
- [6] WANG Can, WU Xin-hui, LI Lian-qing, et al(王 璨,武新慧,李恋卿,等). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析), 2018, 38(1): 36.
- [7] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E, et al. Communications of the ACM, 2017, 60(6): 84.
- [8] Long J, Shelhamer E, Darrell T. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2015, 39(4): 640.
- [9] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, 2015, 9351: 234.
- [10] Badrinarayanan V, Kendall A, Cipolla R. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2017, 39(12): 2481.
- [11] Grvik E, Yi D, Iv M, et al. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2020, 51(1): 175.
- [12] Wang C, Zhao Z, Ren Q, et al. Entropy, 2019, 21(2): 168.
- [13] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.
- [14] Zhao H S, Shi J P, Qi X J, et al. Pyramid Scene Parsing Network, 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.
- [15] Lateef F, Ruichek Y. Neurocomputing, 2019, 338: 321.

# Identification of Two-Dimensional Material Nanosheets Based on Deep Neural Network and Hyperspectral Microscopy Images

PENG Ren-miao<sup>1, 2</sup>, XU Peng-peng<sup>2</sup>, ZHAO Yi-mo<sup>2</sup>, BAO Li-jun<sup>1</sup>, LI Cheng<sup>2\*</sup>

- 1. School of Electronic Science and Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China
- 2. College of Physical Science and Technology, Xiamen University, Xiamen 361005, China

**Abstract** In recent years, two-dimensional materials have received widespread attention due to their unique properties. Among the various methods for preparing two-dimensional layered crystals, the thin-layer two-dimensional material crystals obtained by mechanical exfoliation are of high quality, suitable for basic research and performance demonstration. However, mechanically exfoliated crystals on substrates exhibit a certain degree of randomness, including a few layers and relatively thick flakes. The effective, rapid and intelligent characterization method of these two-dimensional nanostructures is beneficial to further research on the properties of two-dimensional materials. This paper proposes a method based on deep learning, which can segment and quickly identify two-dimensional material nanosheets based on optical microscope images through a convolutional neural network semantic segmentation algorithm built with an encoding-decoding structure. As a typical algorithm for deep learning in the field of image processing, Convolutional neural networks can be applied to the feature extraction in optical microscope images. Firstly,  $MoS_2$  nanosheet samples were prepared by mechanical exfoliation, and high spectroscopic images were acquired by optical microscopy. The nanosheet samples were labeled, and the marked images were further processed, including color

calibration and sliding shear operation, to obtain datasets for network training and testing. A semantic segmentation algorithm based on encoding-decoding network structure was designed to rapidly identify nanosheets. Aiming at some flakes in images showing the characteristic of low contrast and fragmentation, residual convolution and pyramid pooling models were added to strengthen the extraction of features during encoding. The shallow feature information extracted from the encoding stage was reused during decoding to improve the network segmentation results. In the experiment, the weighted cross-entropy loss function was used to solve the problem of unbalanced classes, and the dataset was enlarged with data augmentation. Testing on the trained network show that the pixel accuracy was 97. 38%, the mean pixel accuracy was 90. 38%, and the mean intersection over union was 75. 86%. Then, the exfoliated monolayer and bilayer graphenes were identified by transfer learning, and the mean intersection over union reached 81. 63%, showing that this technique is universal for the identification of two-dimensional nanosheets. The identification of MoS<sub>2</sub> and graphene nanosheets realizes the application of deep learning in optical microscopy images of two-dimensional materials. This method is expected to apply to more two-dimensional materials and break through the problem of automatic dynamic processing of optical images. Moreover, it provides a reference for hyperspectral images processing of other nanomaterials.

**Keywords** Two-dimensional material; Hyperspectral microscopy image; Convolutional neural network; Pyramid model; Feature fusion

(Received May 23, 2021; accepted Aug. 13, 2021)

\* Corresponding author

## 《光谱学与光谱分析》对来稿英文摘要的要求

来稿英文摘要不符合下列要求者,本刊要求作者重写,这可能要推迟论文发表的时间。

1. 请用符合语法的英文,要求言简意明、确切地论述文章的主要内容,突出创新之处。

2. 应拥有与论文同等量的主要信息,包括四个要素,即研究目的、方法、结果、结论。其中后两个要 素最重要。有时一个句子即可包含前两个要素,例如"用某种改进的 ICP-AES 测量了鱼池水样的痕量铅"。 但有些情况下,英文摘要可包括研究工作的主要对象和范围,以及具有情报价值的其他重要信息。在结果 部分最好有定量数据,如检测限、相对标准偏差等;结论部分最好指出方法或结果的优点和意义。

3. 句型力求简单,尽量采用被动式,建议经专业英语翻译机构润色,与中文摘要相对应。用 A4 复印 纸单面打印。

4. 摘要不应有引言中出现的内容,换言之,摘要中必须写进的内容应尽量避免在引言中出现。摘要也不要对论文内容作解释和评论,不得简单重复题名中已有的信息;不用非公知公用的符号和术语;不用引文,除非该论文证实或否定了他人已发表的论文。缩略语、略称、代号,除相邻专业的读者也能清楚地理解外,在首次出现时必须加以说明,例如用括号写出全称。